

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ И ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

О ФЛЮКТУАЦИЯХ АМПЛИТУДЫ И ФАЗЫ ВОЛНЫ, ПРОШЕДШЕЙ ЧЕРЕЗ СЛОЙ СО СЛУЧАЙНЫМИ НЕОДНОРОДНОСТЯМИ

Н. Г. Денисов

Решению задачи о распространении волн в слое, содержащем случайные неоднородности, посвящено много работ. Однако в этих работах рассматривался либо слой с постоянными средними параметрами (см., например, [1, 2]), либо слой, в котором изменяется только интенсивность флуктуаций (например, интенсивность турбулентности) [3]; между тем в этой задаче, вообще говоря, необходимо учитывать изменение среднего показателя преломления в слое, т. е. рефракцию рассеянных волн.

Ниже приводятся результаты расчета флуктуаций амплитуды и фазы волны, прошедшей через плоский слой, в котором наряду с регулярным изменением показателя преломления имеются случайные неоднородности, средняя интенсивность которых также зависит от высоты.

Рассмотрим скалярное волновое уравнение

$$\Delta E + k_0^2 [\varepsilon(z) + \Delta \varepsilon(x, y, z)] E = 0 \quad (k_0 = \omega/c). \quad (1)$$

Будем считать, что флуктуационное отклонение диэлектрической проницаемости $\Delta \varepsilon(x, y, z)$ в любой точке много меньше среднего значения $\varepsilon(z)$. Если искать решение уравнения (1), также как и в случае однородной среды [1], в виде

$$E = \exp[\Phi_0(x, y, z) + \Phi_1(x, y, z)]$$

и потребовать, чтобы функция Φ_0 удовлетворяла уравнению

$$\Delta \Phi_0 + (\nabla \Phi_0)^2 + k_0^2 \varepsilon(z) = 0, \quad (2)$$

то для следующего приближения Φ_1 получим уравнение

$$\Delta \Phi_1 + \Delta \Phi_1 (2 \nabla \Phi_0 + \nabla \Phi_1) + k_0^2 \Delta \varepsilon(x, y, z) = 0. \quad (3)$$

Предполагая далее, что $\lambda d \varepsilon(z)/dz \ll \varepsilon(z)$ (слой с плавно меняющимися свойствами) запишем решение уравнения (2) в приближении геометрической оптики [4]:

$$\Phi_0 = ik_0 \int_0^z \sqrt{\varepsilon} dz - \frac{1}{4} \int_0^z \frac{d\varepsilon}{\varepsilon} + \ln A_0, \quad (4)$$

где A_0 — амплитуда невозмущенной волны в начале неоднородного слоя ($z=0$, $\varepsilon(0)=1$). Уравнение (3) можно линеаризовать, если допустить, что $|\nabla \Phi_0| \approx k_0 \sqrt{\varepsilon} \gg |\nabla \Phi_1|$ (изменение Φ_1 на длине волны в среде мало). Если ε не мало, а масштаб случайных неоднородностей l много больше длины волны и много меньше масштаба регулярного изменения ε , в уравнении (3), также как и в случае $\varepsilon = \text{const}$ [1], полный оператор Лапласа можно заменить на поперечный. В результате всех упрощений получаем уравнение:

$$\frac{\partial^2 \Phi_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi_1}{\partial y^2} + 2ik_0 \sqrt{\varepsilon(z)} \frac{\partial \Phi_1}{\partial z} + k_0^2 \Delta \varepsilon(x, y, z) = 0. \quad (5)$$

Будем искать решение этого уравнения, представляя случайные функции в виде интегралов Фурье по переменным x и y [2]. Введем обозначения

$$\varphi(x_1, x_2, z) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iint_{-\infty}^{+\infty} \Phi_1 e^{-i(x_1 x + x_2 y)} dx dy;$$

$$f(x_1, x_2, z) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iint_{-\infty}^{+\infty} \Delta \varepsilon(x, y, z) e^{-i(x_1 x + x_2 y)} dx dy.$$

Тогда из (5) получим для функции $\varphi(x_1, x_2, z)$ уравнение

$$2ik_0 \sqrt{\varepsilon(z)} \frac{\partial \varphi}{\partial z} - x_2 \varphi + k_0^2 f(x_1, x_2, z) = 0 \quad (x^2 = x_1^2 + x_2^2). \quad (6)$$

Если неоднородный слой имеет толщину L_1 и внутри его находится слой толщиной L_0 , содержащий случайные неоднородности, то решение уравнения (6) в точке L_1 ($\varepsilon(L_1) = 1$) можно записать в виде:

$$\varphi = \frac{ik_0}{2} \int_0^{L_0} f(x_1, x_2, z) \exp \left\{ -i \frac{x_2^2}{2k_0} [v(L_1) - v(z)] \right\} \frac{dz}{\sqrt{\varepsilon(z)}}. \quad (7)$$

Здесь $v(z) = \int_0^z \frac{dz}{\sqrt{\varepsilon}}$; для плазмы эта величина представляет собой групповой

путь луча. Находя из (7) изменение фазы и уровень и применяя далее обычную методику усреднения [2], можно получить для спектра корреляционной функции уровня $F_A(x_1, x_2)$ и для спектра корреляционной функции изменения фазы $F_S(x_1, x_2)$ формулы

$$F_{\frac{A}{S}} = \frac{k_0^2}{2} \int_0^{L_0} C(z) \frac{\sin^2 \left\{ \frac{x_2^2}{2k_0} [v(L_1) - v(z)] \right\}}{\cos^2} dz \int_0^\infty F_0(x_1, x_2, \varsigma) d\varsigma, \quad (8)$$

где

$$C(z) = \frac{(\Delta \varepsilon)^2}{\varepsilon} = 4(\Delta n)^2, \quad F_0(x_1, x_2, \varsigma) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(\xi, \eta, \varsigma) e^{-i(x_1 \xi + x_2 \eta)} d\xi d\eta$$

и $\rho(\xi, \eta, \varsigma)$ — коэффициент корреляции флуктуаций диэлектрической проницаемости. Формула (8) отличается от решения для случая $\varepsilon(z) = \text{const}$ [3] тем, что в ней под знаком тригонометрических функций вместо линейных координат L_1 и z стоят $v(L_1)$ и $v(z)$. Таким образом, учет рефракции рассеянных волн в слое дает заметный эффект тогда, когда даже при медленном изменении $\varepsilon(z)$ ее отклонение от значения вне слоя не мало. Это имеет место, например, при распространении радиоволн в ионосфере, солнечной короне и при распространении звука в море.

Отметим, что учет рефракции несколько изменяет и пределы применимости приближения геометрической оптики. Последнее получается из (8), если $(x_2/2k_0)v(L_1) \ll 1$ или (так как $x \sim 1/l$) $\lambda_0 v(L_1) l^{-2} \ll 1$.

Корреляционные функции уровня и набега фазы можно подсчитать по формулам

$$R_{\frac{A}{S}}(\xi, \eta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} F_{\frac{A}{S}} e^{i(x_1 \xi + x_2 \eta)} dx_1 dx_2.$$

Из (8) легко найти также и корреляционную функцию комплексной фазы:

$$R_\Phi(\xi, \eta) = \overline{\Phi_1(x, y, L_1) \Phi_1^*(x + \xi, y + \eta, L_1)} = R_A + R_S.$$

Спектр этой функции, согласно (8), равен

$$F_A + F_S = \frac{k_0^2}{2} \int_0^{L_0} C(z) dz \int_0^\infty F_0(x_1, x_2, \varsigma) d\varsigma; \quad (9)$$

следовательно,

$$R_\Phi(\xi, \eta) = \frac{k_0^2}{2} \int_0^{L_0} C(z) dz \int_0^\infty \rho(\xi, \eta, \varsigma) d\varsigma, \quad (10)$$

Отсюда видно, что масштаб неоднородностей комплексной фазы совпадает с поперечным масштабом неоднородностей $\Delta\epsilon$.

Корреляционная функция комплексной фазы тесно связана с корреляционной функцией комплексного поля и, следовательно, с угловым энергетическим спектром.

Как показал Келлер [5], при довольно общих предположениях о характере случайного поля корреляционная функция комплексного поля равна

$$\rho_E(\xi, \eta) = \frac{E(x, y, z)E^*(x + \xi, y + \eta, z)}{E(x, y)E^*(x, y)} = e^{R_\Phi(\xi, \eta) - R_\Phi(0, 0)}, \quad (11)$$

а ее фурье-сопряженное, как известно, представляет собой угловой энергетический спектр [6].

Формула (9) не содержит фактора $\kappa^2 v(L_1)/k_0^2$, так как при сложении R_A и R_S он выпадает. Таким образом, корреляционная функция комплексной фазы и, следовательно, корреляционная функция комплексного поля (11) при $l \gg \lambda$ не зависят от расстояния между точкой наблюдения ($z=L_1$) и краем рассеивающего слоя ($z=L_0$), т. е. не зависят от толщины L_1-L_0 той части неоднородного слоя, в котором нет случайных неоднородностей. Сохранение $\rho_E(\xi, \eta)$ может быть показано при помощи простых рассуждений [6].

В этой связи необходимо заметить, что корреляционная функция комплексной фазы (10) при $l \gg \lambda$ практически совпадает с тем, что дает приближение геометрической оптики [7]. Это указывает на то, что область применимости формул для функции $\rho_E(\xi, \eta)$ и углового энергетического спектра, полученных методами геометрической оптики, определяется только неравенством $l \gg \lambda$.

Автор признателен В. Л. Гинзбургу за замечания, сделанные им при чтении рукописи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Л. А. Чернов, Распространение волн в среде со случайными неоднородностями, изд. АН СССР, М., 1958.
2. В. И. Татарский, ДАН СССР, **107**, 245 (1956).
3. В. И. Татарский, ДАН СССР, **120**, 289 (1958).
4. Я. Л. Альперт, В. Л. Гинзбург, Е. Л. Фейнберг, Распространение радиоволн, ГИТТЛ, М., 1953.
5. G. Keller, Astron. J., **58**, 113 (1953).
6. Д. Ж. Ратклифф, сб. Проблемы современной физики, вып. 10, ИЛ, М., 5, 1957.
7. H. Scheffler, Zs. f. Astrophys., **45**, 113 (1958).

Исследовательский радиофизический институт
при Горьковском университете

Поступила в редакцию
13 февраля 1959 г.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО ПРИБОРА В КОРРЕЛЯТОРЕ

В. И. Шмальгаузен

При исследовании некоторых процессов в колебательных системах и системах автоматического регулирования нужно экспериментально определять корреляционные функции случайных сигналов.

Для измерения коэффициента корреляции двух стационарных процессов обычно усредняют их произведение по достаточно большому интервалу времени. В некоторых установках [1-3] для этой цели применяются специальные электронные схемы (перемножающие и интегрирующие). Вследствие этого вся конструкция получается довольно сложной. Однако практически возможно использовать и значительно более простые устройства; одно из них описано в данной работе. Возможность применения этого прибора объясняется тем, что в корреляторе не нужно получать мгновенное значение произведения, а достаточно определить лишь его среднюю величину.

Описываемый ниже перемножающий и усредняющий блок коррелятора работает по принципу электродинамического прибора. Подвижная рамка находится в поле двух неподвижных катушек. Благодаря инерции системы и действию связанного с ней демпфера угол отклонения рамки определяется средним моментом действующих на нее сил. Иными словами, усреднение производится с помощью электромеханического фильтра низких частот.